#### (B) 日本国特許庁(IP)

#### 10 特許出願公表

### 四公表特許公報(A)

昭60-500115

❷公表 昭和60年(1985) 1月24日

⑤Int Cl.¹

H 03 K 5/04

識別記号

厅内整理番号

審 査 請 求 未請求

7232 - 5 J

子備審査請求 未請求

部門(区分) 7(3)

(全 6 頁)

の発明の名称

クロツクバルス整形回路

②特 頭 昭59-500267

8829出 願 昭58(1983)12月5日 80翻訳文提出日 昭59(1984)8月22日

❷国際出願 PCT/US83/01897

**囫国際公開番号 WO84/02621** @国際公開日 昭59(1984)7月5日

優先権主張

1982年12月22日1910日(US)19452157

・ルド

クランベツク,ロバート ハロ アメリカ合衆国 07060 ニユージヤーシィ,ウオーレン,スプリ

ング レーン 8

ショージ, マサカズ 四発 明 者

アメリカ合衆国 07060 ニユージャーシィ,ウオーレン,ハイマ

ウント アヴェニユー 4

ウエスターン エレクトリツク 创出 願 人

アメリカ合衆国 10038 ニユーヨーク,ニユーヨーク,ブロード

ウエー 222

テッド

②代理人 弁理士 岡部 正夫 外3名

カムパニー、インコーポレー

创指 定 国

BE(広域特許), DE(広域特許), FR(広域特許), JP, NL(広域特許)

14

#### 請求の範囲

- 1. 入力(11)と出力(12)とを持ち、第2の時 間間隔で発生する遷移を持ち跛入力に印加されるク ロックイン信号に応動して発生し、かつ第1の時間 間隔で発生する選移を持つととも化平均電圧を持つ クロックアウト信号を放出力に発生するためのクロ ツクパルス整形回路において、終入力及び該出力の 間に接続され、酸平均電圧を変化させる方法で遅延 を な 化 さ せ る た め の 髄 御 信 号 を 受 信 す る た め の 勧 御 入力(トランジスタのゲート電極)を持つ可変遅延 手段(15-18)と,該平均電圧の変化に応動し ては制御信号を該可変遅延手段に印加するための制 御野段(22)とを特徴とする回路。
- 2. 請求の範囲第1項に従つた回路において、該制御 **手段が該側向信号を発生するために該平均電圧を基** 車電圧1/2 Vpp と比較するためのオペアンプ(22) を含んでいることを特徴とする四路。
- 3. 請求の範囲第2項に従つた回路において、試遅延 **与段が欲クロツクアウト信号の前級及び登録のタイ** ミングを独立に開整するための手段(171,171) を含んでいることを特徴とする回路。
- 4. 請求の範囲第2項の回路において、該オペアンプ が高利得であることを特徴とする回路。
- 5. 請求の範囲第1項に従つた回路において、敗制御 手段が第1及び第2の制御入力(+,-)を持ち数

15

第1及び第2の入力にそれぞれ印加される第1及び 第2の平均包圧の揺によつて決定される値を持つた 設制 御信号を発生することと、設第1の制御入力化 印加される第1の平均蓋準電圧を発生するための手 ウト出力と数第2の制御入力との間に接続されて第 2の平均低圧を発生するための手段(23,24) が含まれるととと、敵回路が終祭1及び第2の平均 **官圧の差の関数として該クロツクイン入力に印加さ** れる数クロックパルスの選延を簡整するよう動作す ることを特徴とする回路。

#### 明 細 審

#### クロックパルス整形回路

#### 発明の分野

本発明はクロックパルス監形回路に関し、特に半導体集積回路内の機能業子の同期をとるためのクロック回路に関する。

#### 発明の背景

マイクロプロセツサは、陰理部及び制御部とともにデータ経路部を含んでいる。これらの部分の各々は機能素子を含み、これらには同期動作を選成するためにクロックが印加される。

マイクロプロセツサの設計における最も困難な問題の1つは、根能素子の同期のためにスキューのないクロック信号を発生することである。ここで用語"スキュー"とは、クロツク信号の選移のタイミングに生じる不規則な変動のことを指し、これは主としてクロツク源自体の構成のために生じる。たとえば、クロツク源がパツファを含んでいると、1ナノ秒(1ns)程度のスキューは登けられない。またクロツク源がカウンタを含んでいると、カロツク源の出力放形は、浮遊を量、プロンクのデューテイサイクルの影響を受ける。従つて、1nsを建えるスキューが生じうるが、これを選けるのは国難である。

#### 発明の簡単な説明

本発明は、クロツク信号の進移のタイミングに変動が

あるとそのクロツク信号の平均電圧にも変動を生じ、この電圧変動によつて整移のタイミングを調整できるという事実に基づいている。本クロツクパルス整形回路では、 入力におけるスキューのあるクロツクイン信号が出力の 平均電圧を変化させる。この電圧変化を用いて制御電圧 を調整し、遷移のタイミングが調整される。

#### 図面の簡単な説明

第 I 図は本発明に従つたクロックパルス整形回路のプロック図であり。

第2回は第1回の回路のクロック信号出力の電圧対時間を示すグラフであり。

第3,4,5及び6図は実験的なデューテイサイクルを持つ異つた入力クロック信号に対する実際のクロック信号出力の電圧対時間を示すグラフであり、

第7,8及び9図は本発明に従つた実用的な回路構成の一部の回路図であり。

第10回は第9回の回路構成の出力のパルスを示す図であり。

第11,12及び13図は第1図及び第9図の回路を 用いたシステム構成のプロツク図である。

#### 詳細な説明・

本発明について、まず一般的に説明する。以下で"クロックイン"信号と呼ぶ入力クロック信号が、インバータ及び可変遅延度の直列構成を含んでいるクロックパルス整形回路の入力に印加される。説明の都合上。出力の

3

クロツクアウト信号には50パーセントのデューティサ イクルを改定するものとし,クロツクイン倍号は50パ ーセントを越える不適切なデューテイサイクルを持ち、 その結果クロツクアウト信号の平均DC電圧は Vpp / 2 以上になつているものと仮定する。低速で動作し、クロ ツク周波数の影響を受けないオペアンプすなわち演算増 概器が用いられ、平均出力電圧と基準電圧 V<sub>nn</sub> / 2とを 比較する。この基準電圧は50パーセントのデューティ サイクルを設定するように選ばれている。デユーテイサ イクルが50パーセント以上であり、また低速のオペア ンプが機能するため、出力における立上り時間が増大し てクロツクアウト信号の前線が遅延される。この結果、 クロツクアウト信号は50パーセントのデユーテイサイ クルのクロツクパルスになり、オペアンプが高利得であ る限りこのパルスは維持される。クロツクイン信号の歴 移に存在するスキューは、出力の遷移でははるかに小さ なものとなり、出力の平均電圧の変化も小さくなる。オ ペアンプは公知の回路案子であり、Vpp とアース電位と の間で動作する。オペアンプの正入力が負入力よりわず かに大きいと、出力は + V<sub>pp</sub> となる。逆に少く小さいと、 出力はアースレベルになる。 $V_{\rm DD}$  とアース電位との間の 遷移範囲内において、この回路は非常に大きな利得を持 つ。本発明はこのような公知のオペアンプの負帰還技術 を用い、新しいクロツクパルス整形回路を実現している。

本発明のより具体的な説明を以下に述べる。

第1回はクロックパルス整形回路<u>10</u>を示しており、 クロック入力ノード11、及び出力ノード12を含んで おり、ノード11におけるクロック入力信号のスキュー を抑制するよう構成されている。

この回路では、2つのp伝導形チャネルの世界効果ト ランジスタ(FET)15及び16と、2つのα伝導形 FET17及び18とが、図のように包圧 Vppとアース との間に直列に接続されている。トランジスタ16及び 17のドレイン電板は、2つのインバータ20及び21 の直列接続を介してクロック出力ノード1 2 に 接続され ている。インパータ20及び21は、ノード29におけ る入力電圧がしきい値電圧を越えた時にのみ出力を発生 する。トランジスタ16及び17のゲート電低はオペア ンプ22の出力に接続されている。オペアンプ22の出 力電圧はトランジスタ16及び17の導通性を制御し、 これによりトランジスタ15がオンである 時にノード 2gが電位 V<sub>DD</sub> に向つて駆励され、またトランジスタ 1 8 がオンである時にアース電位に向つてノード29が 駆動される速度が制御される。このようにトランジスタ 対15,16及び17,18の各々は可変遅延回路を形 成し、その遅延の登(これが、インパータ対20及び 2 【によつて出力電圧を発生する時刻を決定する)はオ ペアンプ22からの出力電圧の関数となる。たとえば、 オペアンプ22の出力が正であると、p-チヤネルトラ ンジスタ18のゲート上の正のパイアスによつてトラン

ジスタ 1 6 の導通性が減少し、トランジスタ対 1 5 , 1 6 によつて与えられる選延が増加する。逆に、ローモヤネルトランジスタ 1 7 への正のパイアスによつてその導通性が増加し、トランジスタ対 1 7 , 1 8 によつてて与えられる選延は減少する。オペアンプ 2 2 への正入力である近に減少する。オペアンプ 2 2 に接続されるとともに、1000ピコファランドが典型的な値であるコンデンサ 2 4 が接続されている。オペアンプ 2 2 の負入力は500 オームの可変抵抗 2 5 を介してアースに接続されている。トランジスタ 1 5 及び 1 8 のゲート電極はインパータ 2 6 の出力に受統され、このインパータの入力はクロックイン入力ノード11に接続されている。

動作中、ノード 1 2 の平均電圧がオペアンプ 2 2 によって基準電圧と比較され、クロックイン信号の基移タイミングを変えるための制御電圧が作られる。ノード 1 1 における入力クロックパルスはインパータ 2 6 で反転され、p-チヤネルトランジスタ 1 5 をオンにする。これ、p-チヤネルトランジスタ 1 8 をオフにする。これで説明の都合上、オペアンプ 2 2 の出力電圧は 1 / 2 でDD であるものと仮定する。オペアンプ 2 2 の負入力には 1 / 2 VDD の基準電圧が印加されている。可変抵抗 2 5 を調整することにより、5 0 パーセントデューティサイクルの出力が保証される。

ノード「1におけるクロツクイン信号は、任意のデュ

8

6 図は、この回路を用いた時の,第 1 図のクロックアウトノード 1 2 における電圧対時間曲線を示している。図からわかるように、入力クロック(上部の曲線)のデューティサイクルが 1 0 パーセント乃至 8 0 パーセントの範囲にある時、出力クロック(下部の曲線)のデューティサイクルは 5 0 パーセントに固定されている。

**毎1図は第1図の方式によつて発生した50パーセン** · トデューテイサイクルの1Xクロツクから、1Xクロツ ク周波数におけるクロツク信号の正確な対を発生するの **に用いられる回路要素を示している。クロツクイン信号** の前級及び後機を独立して制御することが可能な方法に よつてクロックアウト信号が作られる。第1図は2組の FET102,103及び104、及び105,106 及び107を示しており、各組は図のようにVonとアー スとの間に電気的に直列に接続されている。トランジス タ102及び105はp-チヤネル電界効果トランジス タであり、残りのものはヵーチヤネルである。トランジ スタ102及び103のゲート電極は入力ノード110 に接続され、トランジスタ102及び103のドレイン ・ドレイン間接続点はトランジスタ105及び106の ゲート電板に接続されている。トランジスタ104及び 107のゲート電板は、それぞれ遅延制御信号C1及び C2の信号源に接続されている。出力ノード111はト ランジスタ105及び108のドレインに接続されてい る。この回路は、第8図のプロツク120で示されるよ

ーテイサイクルのものであり、第2図の実際へ曲線30 で示されている。曲線30は50パーセント以上のデユ ーテイサイクルを持つものと仮定している。よつて、ノ ード12 K おける平均 D C 進圧は 1 / 2 V<sub>nn</sub> 以上となる。 オペアンプ22,及び抵抗23及びコンデンサ24は、 クロツク島波数成分は伝えないが、より低周彼の信号を 伝えるような特性に選択されている。オペアンプ22の 正入力は負入力より大きいため、オペアンプの出力は V<sub>nn</sub> に近いものになる。この結果、トランジスタ15を  $V_{DD}$  に引き上げる動作は選延され、トランジスタ18を アースレベルに引下げる動作は加速されるが、これらの 量は、平均DC電圧と1/2V<sub>nn</sub>の差準電圧との差に比 例する。クロツクアウト信号は第2回の破線曲線31で 示されている。この結果、第1図のノード12に現れる 曲線31 で表わされるようにデューティサイクルが変化 する。しかし、波形遷移は、その時刻は、及びしょが tı - t z = 1 / 2 · 周期を瀕足するように生じる。 正確には、

 $(t_1-t_2)_{77}$ ト $-\frac{1}{2}=\left[(t_1-t_2)_{4\nu}-\frac{1}{2}\right]$  ナA となる。ただし、A はクロックイン 信号の 悪路(スキュ

となる。ただし、Aはクロックイン信号の選覧(スキュー)には無関係の増幅器利得である。

R C A の C D 4 0 0 7 C M 0 S 実験回路とウエスタンエレクトリック (Western Electric) の 5 0 2 T オペアンプとを用いて実験回路を構成した。第 3 、4 、5 及び

うな可変遅延回路として動作する。この回路は、独立して用いられても有用なものであるが、第9図に示されている回路の一部として、スキューのないクロックパルスを発生するのに用いられる例が示されている。

第9四の回路は、4つのナンド回路130,131, 1 3 2 及び 1 3 3 を 含ん でいる。 ナン ド回路 1 3 0 及び 133の各々の1つの入力は、インパータ134及び 135の直列接銃を介して出力111に接続されている。 同様に、ナンド回路130及び131の各々の1つの入 力は、インバータ137及び138の直列接税を介して 入力ノードイイの化接続されている。ナンド回路132 及び133の各々の1つの入力は3つのインバータ14日。 141及び142の直列接級を介してノード110に接 統されている。ナンド回路131及び132はインパー タ150、152及び155の直列接続を介して出力ノ ード111に投続されている。第8四に示した形式の回 路120が入力ノード110と出力ノード111との間 に 接続されている。 回路120の出力ノード111にお けるクロツクアウト信号は2つのインバータ160及び 1 6 1 の直列接 駅を介してインバータ 1 3 5 の入力に印 ・ 加される。第1及び第2のオペアンプ170及び171 の出力は回路120のC1及びC2入力に接続されてい る。ナンド回路130及び133の出力は、それぞれイ ンパータ180及び181を介してオペアンプ171及 び170の負入力に接脱されている。同様に、ナンド回

路 1 3 1 及び 1 3 2 の出力はそれぞれインバータ 1 8 2 及び 1 8 3を介してオペアンプ 1 7 1 及び 1 7 6 の正入力に接続されている。これらのインバータの出力は付随する抵抗及びコンデンサを介してアースに接続されている。

第9回の回路は、第10回に示すような、周知の4相 クロツクアウト信号を発生する。インパータ137及び 138,又は134及び135,又は160及び161 のような 直列 接 続 され た 2 つ の イ ン バー タ は ,入力 パル スを遅延させる働きのみを行う。インバータ140, 1 4 1 及び 1 4 2 , 又は 1 5 0 , 1 5 2 及び 1 5 5 のよ うな直列接続された3つのインバータは、対応する2つ のインパータ,例えば137及び138,又は134及 び135と等しい遅延を与えるように股計されている。 しかし、直列接統されたインバータの数の遠い(2対3) のために、出力パルスの框性は逆になつている。よつて、 ノード110におけるクロツクインパルスは,遅延され たパルスを導体200化与えるとともに、等しく遅延さ れた逆極性のパルスを導体201に与える。この結果、 ナンド回路130及び131の入力に正のパルスが印加 され、ナンド回路132及び133の入力に負のパルス が印加される。同様に,出力ノードリューにおけるクロ ツクアウト信号放形により、等しく選延された正及び負 のパルスがそれぞれ事体202及び203に印加され、 さらにナンド回路130及び133,及びナンド回路

131及び132の入力に印加される。これらのナンド 回路の出力信号は付随するインバータの入力に印加され、 付随する抵抗-コンデンサ構成によつて必要な基準DC 電圧レベルが作られて、対応するオペアンプの入力に印 加される。オペアンプ170及び171の出力は、それ ぞれ制御信号C1及びC2として信7図のトランジスタ 104及び107のゲート電極に印加される。

10

制御信号CI及びC2は、それぞれインバータ182 及び180、及びインバータ183及び181の出力信号の平均(DC) 健Eの差によつて決定される値を持つ 健E信号である。C2割御信号を発生するオペアンプ 170について考える。オペアンプ170への入力信号 はナンド回路132及び133から印加される。ナンド 回路132への入力信号は、1つは(110から)インバータ140の出力から、他方は(111から)インバータ150の出力から印加される。ナンド回路133への入力信号は、(111から)インバータ150の出力から印加される。

第9図の110におけるクロツクイン信号は、p-チャネルトランジスタ102をオフにし、n-チャネルトランジスタ103をオンにする(第7図録照)。第7図の導体300上の低圧信号の遅延時間は創御信号に1の電圧レベルに依存し、この制御信号はトランジスタ104をいかに速くオンにするかを決定する。この結果、導体300の電圧パルス(従つて第9図のノード111のパ

11

ルス)の後級は、制御信号C1の包圧レベルに比例した 量だけ遅延される。同様に、第9図の出力ノード111 におけるクロツクアウト信号の前級は、(ェーチヤネル) トランジスタ107(第7図)に印加される制御信号 C2の電圧レベルによつて決定される。 従つて、第9図 の110におけるクロツクイン信号のスキューの量にか かわらず、スキューのないクロックアウト信号が111 に発生する。

ナンド回路130,131,132及び133をノア 回路で置き代え、インパータ140及び250を除去す ることもできる。

第11、12及び13図は、第1、7及び9図のクロックパルス整形 四路の積々の回路 構成法を示している。これらの構成は第1図の回路に基づいて示されている。第11図は、第1図の回路の入力11及び出力12に対応するクロックイン入力411及びクロックアウト出力412を持つクロックチップ400を示している。スキューのない出力が導体415及び418を介して、例えばマイクロプロセッサの根能素子に印加される。被能素子はブロック417及び418で示されている。

第12回は、プロツク500で示されるスキューのあるクロツク原からのパルスが、例えば中央処理装置 (CPU)プロツク512のクロツクイン入力511へ 印加される構成を示している。CPUチツプは、3つの インパータ528,527及び528と可変遅延及529 12

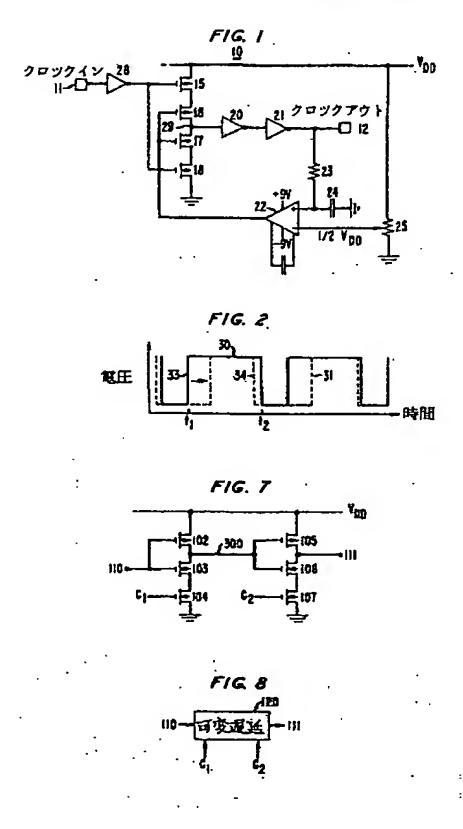
を含む多段遅延回路を含んでいる。これらの素子は、それぞれ第1回の素子26,20,21及び可変遅延段に対応している。オペアンプは別の"ヘルパ"チツプ530に含まれている。チツプ530は、第1回の素子23及び24に対応する電圧平均用抵抗及びコンデンサも含んでいる(図示していない)。クロツクアウト信号は532に得られ、チツプ512及び他のチツプに印加される。可変遅延段に対する制御信号は導体533に印加される。

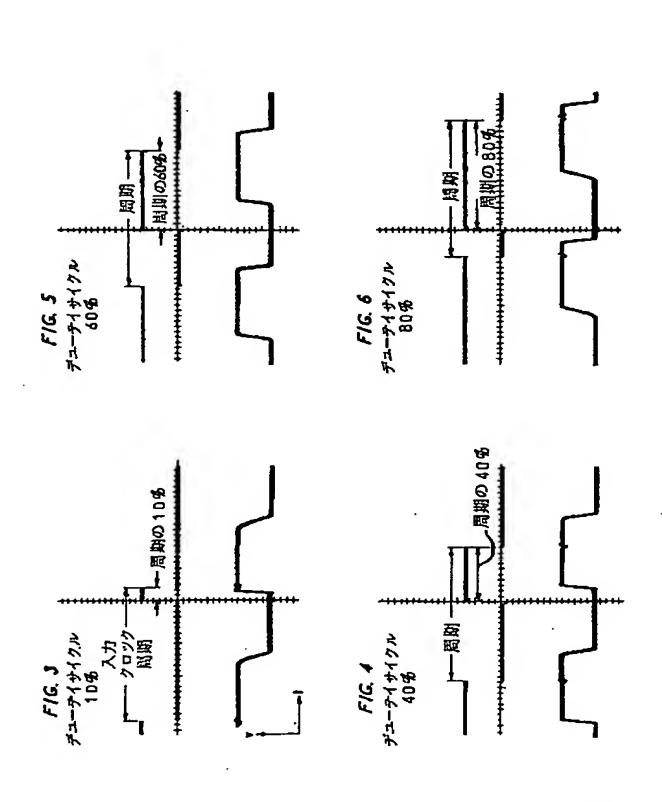
新 1 3 図はクロックパルス短形回路全体( 第 1 図又は 第 9 図の回路)が C P U チップ 6 0 0 に 含まれている 構成を示している。 この実施例では、チップ外のクロック 発生器 6 0 1 が、チップ 6 0 B 内のブロック 6 0 2 で表わされるクロック整形回路にパルスを印加し、スキューのないパルスがクロックアウト出力 6 1 2 に発生する。クロックイン入力はブロック 6 1 3 で示されている。

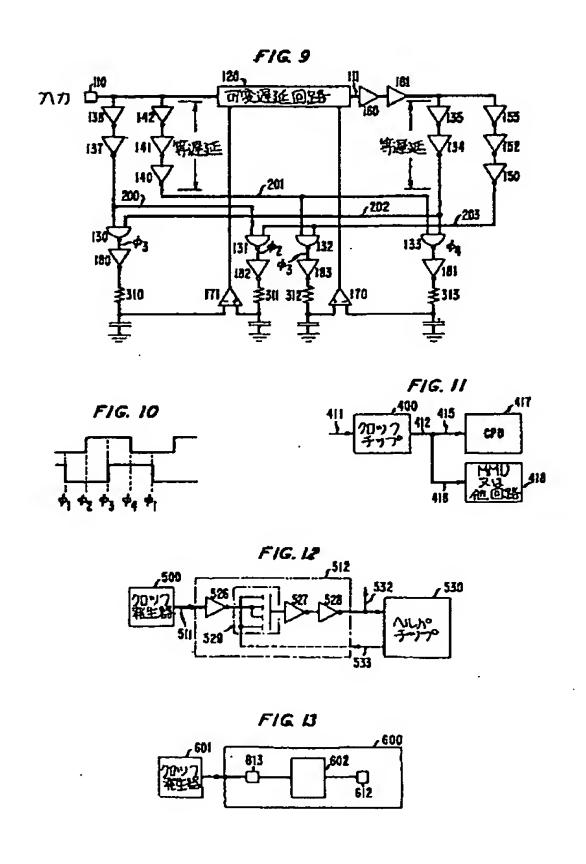
オペアンプは高利得特性を持つことが重要である。すなわち、正確なフィードバツク応答を得るためには、オペアンプの出力において一方の電圧出力レベルから他方のレベルへの選移が小さな入力電圧領V<sub>+</sub>-V<sub>-</sub>内で生じる必要がある。

さらに、オペアンプの出力電圧レベルは、 VDD から P - チャネルトランジスタのしきい値電圧及び n - チャネルトランジスタのしきい値電圧を放算した値よりも範囲が大きくなければならない。このような状態において、可変遅延段は信号に対して有効に制御を行うことができ

る。







#### 国 厭 調 査 報 告

I. CLASS	PICATION OF	NATTERN TORLEUS	dd spracal cla	species seeks	a named furthern and a	T/US83/01897
Acces many	to (mustaline)	Print Coefficies (P	のまる事業を	Manual Character	Sen and IPC	
	U.S. CL	307/265	/04	720/504	787 / 67	
IL PERLOT	SEARCHED		<u> </u>	146/30:	3/1/41	
		n	Albury Cheer	Medicine Searche	44	
Chapt Truste	W Sheeks			Cleanification 8	)ynd=b	
U.S. 307/265		307/265, 26	269, 597, 603; 328/58; 371/			1/61
				or three Military to the tire lateral dr	the Field's Countries o	
		•				<u> </u>
		IDERED TO BE AGL				
and book .	Charles al	Decamand, 14 with in the	miles, where a	epreprieta, at the	Appendig Service 14	Address to Code No. 17
i						
A	US,A,	.3,712,994	(Graz 23	isni) January	1973	1-8
A	US,A,	4,135,160	(Gagl 16	isni) Jenuary	1979	1-8
A	US,A,	4,239,992	(Perk 16	ins) December	r 1980	1-8
A	US,A,	4,241,418	(Stani 23	ley) December	r 1980	1-8
X	US,A,	4,277,697	(Hell	et al)	07 July 1981	1-8
^	US,A,	4,355,283	(Ott)	19 Octo	per 1982	1-8
			•	•	•	
"A" dem	citingurum al ci muni deficias d faces to to al	ied decoments; 14 us general atche of the er paracoller rele-dede	S which to an	"T" beter de as perm crise de	camers problems of other sty every first had be confined to principle of the princip	the international films, date for with the application but in or thomy undarlying the
T milit	dies dies		s introductional	"K" shocures control birothes	er er et partieter seletan er executived seret er es bronzien slep	nes the claimed bevertally served be carpidered to
design of her	Lineary Jane 1 (1) (1) (1)	s an ordi placiosari, usa	, delibitation gr	To decime control docume print, in the c	nd of perfector references be considered to beyone not to combined sale) one such openational being re-	opsibil) to a bestite applied on the eight sith elect the on the major and elect on the major and elect on the major and and applied on the major and applied on the major and applied on the major and and applied on the major and applied on the
		prior to the interpetance of the clothood		•	ent important of the same	p stast foreign
N. CERTH						
	JANUAR	Y 1984	are: T	Dam of Malb	OSFEB 1	984
بيست التوب بساجر	Soupeling Aus	heartry t		Equation of .	Asthoroug Officer 19	
1	ISA/US	•		Che	E. E. M.	mon

must be a second of the second

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.